

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 06151289

PUBLICATION DATE

31-05-94

APPLICATION DATE

30-10-92

APPLICATION NUMBER

04293148

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR: ISHIDA HISANORI;

INT.CL.

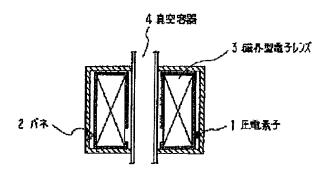
: H01L 21/027 G03F 7/20 G03F 7/20

H01J 37/141 H01J 37/15 H01L 41/09

TITLE

: MAGNETIC FIELD TYPE ELECTRON

LENS ALIGNMENT MECHANISM

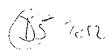


ABSTRACT: PURPOSE: To enable a magnetic field type electron lens of an electron beam to be

mechanically aligned.

CONSTITUTION: A piezoelectric element 1 is provided to each of two axes which are vertical to each other and in one plane perpendicular to the optical axis of a magnetic field-type electron lens. A voltage is applied to the piezoelectric elements 1 to accurately move a magnetic field-type electron lens 3 taking advantage of the shrinkage or expansion of both the piezoelectric element 1 and a spring 2, whereby the magnetic field-type electron lens 3 is mechanically aligned.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山鎮公開番号

特開平6-151289

(43)公開日 平成6年(1994)5月31日

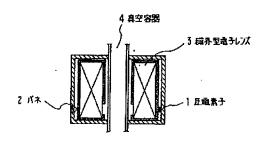
(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/02	識別記号 7	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
G03F 7/20	504	9122-2H			
	5 2 1	9122-2H			
		8831-4M	H01L	21/30 3 4 1 H	
		9274-4M		41/08 U	
			審査請求 未請求	就 請求項の数6(全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特膜平4-293148		(71)出願人	000004237	
				日本電気株式会社	
(22) 出願日	平成4年(1992)10月30日			東京都港区芝五丁目7番1号	}
			(72)発明者	中村 強	
				東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株
				式会社内	
			(72)発明者	石田 寿則	
				来京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株
				式会社内	
			(74)代與人	弁理士 菅野 中	
			1		

(54) 【発明の名称】 磁界型電子レンズアライメント機構

(57)【要約】

【目的】 電子ピームにおける磁界型電子レンズのアライメントを機械的に行う。

【構成】 磁界型電子レンズ3の光軸に対し垂直な面内 の直交する2軸方向にそれぞれ1個ずつ圧電素子1を設 ける。そして、圧電素子1に電圧を印加し、圧電素子1 の伸縮とパネ2の伸縮とを併用することにより、磁界型 電子レンズ3を高精度に移動させ、機械的にアライメン トを行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空容器を通過する電子ビームの軸と、 真空容器を中心として周囲に配置された磁界型電子レン ズの光軸との軸ズレをアライメント部により修正する磁 界型電子レンズアライメント機構であって、

アライメント部は、圧電素子とバネとの組からなり、真 空容器の電子ビーム軸と直交する水平面内での該電子ビ 一ム軸に対する磁界型電子レンズの光軸の軸ズレを修正 するものであり、

ンズを挟んで向き合わせに設けられ、圧電素子へ印加さ れる電圧変化に応じて磁界型電子レンズを変位させるも のであることを特徴とする磁界型電子レンズアライメン ト機構。

【請求項2】 真空容器を通過する電子ビームの軸と、 真空容器を中心として周囲に配置された磁界型電子レン ズの光軸との軸ズレをアライメント部により修正する磁 界型電子レンズアライメント機構であって、

アライメント部は、対をなす圧電素子の組からなり、真 一ム軸に対する磁界型電子レンズの光軸の軸ズレを修正 するものであり、

対をなす圧電素子の組は、前記水平面内に磁界型電子レ ンズを挟んで向き合わせに設けられ、印加される電圧変 化に応じて磁界型電子レンズを変位させるものであるこ とを特徴とする磁界型電子レンズアライメント機構。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の磁界型電 子レンズアライメント機構であって.

前記圧電素子とバネとの対、又は圧電素子の対は、少な くとも前記水平面内での直交する2軸方向に組み合わさ 30 年)。 れたものであることを特徴とする磁界型電子レンズアラ イメント機構。

【請求項4】 請求項1、請求項2乂は請求項3に記載 の磁界型電子レンズアライメント機構であって、

前記アライメント部は、さらに圧電素子とパネとの組を 有し、真空容器の電子ビーム軸に対する磁界型電子レン ズの光軸の傾きを修正するものであり、

圧電素子とバネとの組は、電子ビーム軸と平行に、かつ 電子ビーム軸に対して径方向に離れた位置に、磁界型電 子レンズを挟んで向き合わせに設けられ、圧電素子へ印 40 加される電圧変化に応じて磁界型電子レンズの光軸を電 子ピーム軸に対して変位させるものであることを特徴と する磁界型電子レンズアライメント機構。

【請求項5】 請求項1、請求項2又は請求項3に記載 の磁界型電子レンズアライメント機構であって、

前記アライメント部は、さらに圧電素子の対を有し、真 空容器の電子ビーム軸に対する磁界型電子レンズの光軸 の傾きを修正するものであり、

圧電素子の対は、電子ビーム軸と平行に、かつ電子ビー ム軸に対して径方向に離れた位置に、磁界型電子レンズ 50 ピームクロスオーバー像を見ながら、縮小レンズ16の

を挟んで向き合わせに設けられ、印加される電圧変化に 応じて磁界型電子レンズの光軸を電子ビーム軸に対して 変位させるものであることを特徴とする磁界型電子レン ズアライメント機構。

【請求項6】 請求項4又は請求項5に記載の磁界型電 子レンズアライメント機構であって、

前記圧電素子とパネとの対、又は圧電素子の対は、少な くとも3組備えられ、磁界型電子レンズを3点支持して 該電子レンズを電子ビーム軸に対して変位させるもので 圧電素子とパネとの組は、前記水平面内に磁界型電子レ 10 あることを特徴とする磁界型電子レンズアライメント機

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体などの製造工程 に用いる電子ビーム装置の磁界型電子レンズアライメン ト機構に関する。

[0002]

【従来の技術】可変矩形電子ピーム装置では図8に示す ように、電子銃8から出射された電子ビームをプランキ 空容器の電子ピーム軸と道交する水平面内での該電子ピ 20 ング電板9と照射レンズ10の調整により、第1アパー チャ11の正方形の開孔を通過させる。通過した電子ピ ームは、整形偏向器12と整形レンズ13により、第2 アパーチャ14の所望の位置に照射し、この2つのアパ ーチャ11、14を通過することによって整形される。 整形された電子ピーム15は、縮小レンズ16によって 縮小され、この縮小された電子ピーム17が、投影レン ズ18と位置決め偏向器19によって材料上に投影さ れ、露光パターン20が描かれる(電子・イオンピーム ハンドブック、p、429、日刊工業新聞社、昭和61

> 【0003】電子ビーム装置を用いて半導体の露光を行 う際、電子ピーム形状の精度が露光精度に影響を与える ため、ビーム形状の調整は、正確に行う必要がある。電 子ピームの精度を決定する要因の一つにピームの収差が あり、このピームの収差は、光学系のアライメントによ って大きく影響される。従来、光学系のアライメント調 整は、概略以下のように行っていた。

【0004】まず、電子銃のアライメント調整を行う。 図6に示すように、光軸上に設置されたファラデーケー ジ(図示せず)に電子銃8からの最大ビーム電流が入射 するようにアライメントコイルを用いて調整を行う。ア ライメントコイルによってできる調整は、図6 (a) に 示す水平方向の軸ズレと、図6(b)に示す傾斜方向の 軸ズレとである。

【0005】図8における投影レンズ18及び投影レン ズ18の真下に設置されている絞り(図示せず)によっ て決められる像位置を基準とし、下段側のレンズからア ライメントを行う。すなわち、まず照射レンズ10およ び整形レンズ13をOFFとし、露光面上に投影される

-576-

電流を増減させ、クロスオーバー像が図7(b)のよう に同心円を描くように、図5に示した軸合わせネジ7に よってレンズ位置を調整する。図5に示すように電子ピ ームは、真空容器4内を通過するため、真空容器4と磁 界型電子レンズ3の位置との相対位置の調整により、レ ンズとビームの軸合わせを行える。図7 (a) のように 同心円を描かないときは、アライメントがズレているこ とを意味している。

【0006】軸合わせネジ挿入方向には、図5に示すよ に縮小レンズ16の調整後、整形レンズ13をONにし 縮小レンズの場合と同様にクロスオーバー像が同心円を 描くように調整する。整形レンズ調整後、さらに、照射 レンズ10をONにし、クロスオーバー像が同心円を描 くように調整する。これにより、レンズ系のアライメン ト調整は終了する。この場合、アライメントが不完全な ときには、このアライメント調整を繰り返し行う。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一般に 調整では、クロスオーバー像が完全に同心円を描くまで アライメントを行うことができない。

【0008】これは、軸合わせネジでの調整では、μm 単位の精密な調整ができないこと、必ずしもネジの挿入 方向に対して直線状にレンズが移動しないなどの現象が 生じ、高精度にレンズのアライメントをとることができ ないためであった。

【0009】また、アライメントコイルをすべてのレン ズ前段に設置して、アライメント調整することも可能で あるが、偏向回数が増え、偏向による収差が増大するた 30 させるものである。 め、可能な限り、機械的にアライメント調整を行うこと が望ましい。

【0010】本発明の目的は、このような問題を解決 し、電子ビーム光学系アライメントを高精度に機械的に 調整できる磁界型電子レンズアライメント機構を提供す ることにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明に係る磁界型電子レンズアライメント機構 は、真空容器を通過する電子ビームの軸と、真空容器を 40 中心として周囲に配置された磁界型電子レンズの光軸と の軸ズレをアライメント部により修正する磁界型電子レ ンズアライメント機構であって、アライメント部は、圧 電素子とパネとの組からなり、真空容器の電子ビーム軸 と直交する水平面内での該電子ビーム軸に対する磁界型 電子レンズの光軸の軸ズレを修正するものであり、圧電 素子とパネとの組は、前記水平面内に磁界型電子レンズ を挟んで向き合わせに設けられ、圧電索子へ印加される 電圧変化に応じて磁界型電子レンズを変位させるもので ある。

【0012】また、真空容器を通過する電子ビームの軸 と、真空容器を中心として周囲に配置された磁界型電子 レンズの光軸との軸ズレをアライメント部により修正す る磁界型電子レンズアライメント機構であって、アライ メント部は、対をなす圧電索子の組からなり、真空容器 の電子ビーム軸と直交する水平面内での該電子ビーム軸 に対する磁界型電子レンズの光軸の軸ズレを修正するも のであり、対をなす圧電素子の組は、前記水平面内に磁 界型電子レンズを挟んで向き合わせに設けられ、印加さ うにパネ2の力でレンズ3が移動する。図8に示すよう 10 れる電圧変化に応じて磁界型電子レンズを変位させるも のである。

> 【0013】また、前記圧電素子とバネとの対、又は圧 電素了の対は、少なくとも前記水平面内での直交する2 軸方向に組み合わされたものである。

【0014】また、前配アライメント部は、さらに圧電 素子とバネとの組を有し、真空容器の電子ビーム軸に対 する磁界型電子レンズの光軸の傾きを修正するものであ り、圧電素子とパネとの組は、電子ビーム軸と平行に、 かつ電子ピーム軸に対して径方向に離れた位置に、磁界 アライメントコイルおよびレンズ軸合わせネジを用いた 20 型電子レンズを挟んで向き合わせに設けられ、圧電素子 へ印加される電圧変化に応じて磁界型電子レンズの光軸 を電子ピーム軸に対して変位させるものである。

> 【0015】また、前記アライメント部は、さらに圧覚 素子の対を有し、真空容器の電子ビーム軸に対する磁界 型電子レンズの光軸の傾きを修正するものであり、圧電 素子の対は、電子ビーム軸と平行に、かつ電子ビーム軸 に対して径方向に離れた位置に、磁界型電子レンズを挟 んで向き合わせに設けられ、印加される電圧変化に応じ て磁界型電子レンズの光軸を電子ビーム軸に対して変位

> 【0016】また、前記圧電素子とパネとの対、又は圧 電素子の対は、少なくとも3組備えられ、磁界型電子レ ンズを3点支持して該電子レンズを電子ビーム軸に対し て変位させるものである。

[0017]

【作用】圧電索子に電圧を印加することにより、該圧電 素子で磁界型電子レンズを変位させ、該レンズを機械的 にアライメントする。

[0018]

【実施例】次に図を参照して本発明の実施例について説 明する。

【0019】(実施例1)図1は、本発明の実施例1に 係る磁界型電子レンズアライメント機構を模式的に示す 構成図である。図1に示すように、真空容器4を中心と して、その周囲に磁界型電子レンズ3が設けられてい る。さらに、磁界型電子レンズ3の光軸に垂直な面内の レンズ外周部の互いに直交する2軸方向に圧電素子1が それぞれ設けられ、圧電素子1と対向する対向面にパネ 2が設けられている。

50 【0020】圧電素子1に電圧を印加することにより、 5

高精度に位置制御ができる。圧電素子1は、印加する電 圧に比例して伸縮し、150Vで約1/1000の伸縮 を行い、例えば、10mm厚の圧電素子の場合、10μ mの伸縮となる。圧電素子1の伸長方向には、圧電素子 1による力でレンズ3を移動させ、圧電素子1の縮小方 向には、バネ2による力でレンズ3を移動させる。

【0021】直交する2軸方向に圧電素子1がそれぞれ 設けてあるので、面内で任意の方向にレンズ3を移動さ せることができる。平面状に任意の方向に移動させるに は、3軸方向以上に圧電素子1を設けても構わない。ま 10 た、圧電素子1の伸縮量が小さいため、押しネジと併用 し、押しネジを粗調用, 圧電素子を微調用としても構わ ない。これにより、μm単位のレンズ位置調整が可能と

【0022】 (実施例2) 図2は、本発明の実施例2に 係る磁界型電子レンズアライメント機構を模式的に示す 構成図である。本実施例は、図1に示したアライメント 機構のバネ2に代えて圧電素子1を配設したものであ る。本実施例において、対向する2個の圧電素子1,1 には、基準電圧より一方をプラス、他の一方をマイナス 20 す構成図である。 とすることにより、ほぼ同程度の伸長と縮小を得ること ができる。これにより、圧電素子1のヒステリシスを抑 え、より高精度な制御も可能となり、第1の実施例で示 したレンズ位置制御性を、よりリニアに行うことができ る。本実施例において、実施例1と同様に押レネジと併 用し、押しネジを粗調用、圧電素子を微調用としても構 わない。

【0023】 (実施例3) 図3は、本発明に係る実施例 3のアライメント機構を模式的に示す構成図である。図 では、本発明の実施例2に示したアライメント機構を併 30 用した場合を示している。本実施例では、軸に平行な方 向にレンズ3の真下に圧電索子5を3つ以上設けてい る。この圧電素子5により磁界型電子レンズ3の光軸の 傾きのズレを補正できる。圧電素子5の対向面(レンズ 上面) にパネ6を設けても良い。本実施例によれば、レ ンズ3の光軸の傾きを秒単位で調整できる。本実施例に おいて、押しネジと併用し、押しネジを粗調用、圧電素 子を微調用としても構わない。

【0024】 (実施例4) 図4は、本発明の実施例4に 係るアライメント機構を模式的に示す構成図である。図 40 14 第2アパーチャ に示すように、本実施例は図3の実施例3に示したアラ イメント機構のパネ6を圧電素子5に代えたものであ る。レンズ3を挟んで上下に対向する圧電素子5には、 基準電圧より一方をプラス、他方をマイナスとすること により、ほぼ同程度の伸長と縮小を得ることができる。 これにより、圧電素子のヒステリシスを抑え、秒単位に

レンズ3の光軸に対する傾きをリニアに制御可能とな り、高精度なアライメント調整が可能となる。本実施例 において、押しネジと併用し、押しネジを粗割用、圧電 素子を微調用としても構わない。

в

[0 0 2 5]

【発明の効果】以上説明したように本発明の磁界型電子 レンズによれば、高精度なレンズアライメントを機械的 に行うことが可能となり、低収差ピームを得ることが可 能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1に係る磁界型電子レンズアラ イメント機構を示す構成図である。

【図2】本発明の実施例2に係る磁界型電子レンズアラ イメント機構を示す構成図である。

【図3】 本発明の実施例3に係る磁界型電子レンズアラ イメント機構を示す構成図である。

【図4】木発明の実施例4に係る磁界型電子レンズアラ イメント機構を示す構成図である。

【図5】従来の磁界型電子レンズアライメント機構を示

【図6】従来のアライメントコイルの原理図である。

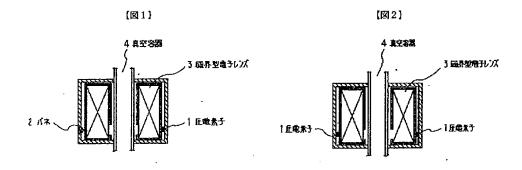
【図7】 試料面に投影されるクロスオーバー像のアライ メントによる見え方の変化を示す模式図である。

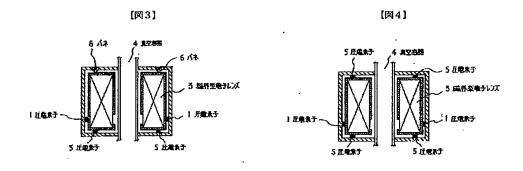
【図8】可変矩形電子ビーム装置光学系の概略を示した 図である。

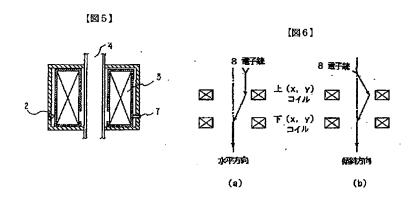
【符号の説明】

- 1 圧電素子
- 2 パネ
- 3 磁界型電子レンズ
- 4 真空容異
 - 5 圧重素子
 - 6 バネ
 - 7 軸合わせネジ
 - 8 電子統
 - 9 ブランキング電極
 - 10 照射レンズ
 - 11 第1アパーチャ
 - 12 整形偏向器
 - 13 軽形レンズ

 - 15 整形された矩形ピーム
 - 16 縮小レンズ
 - 17 縮小された矩形ピーム
 - 18 投影レンズ
 - 19 位置決め偏向器
 - 20 露光パターン



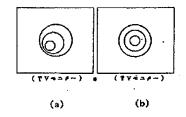


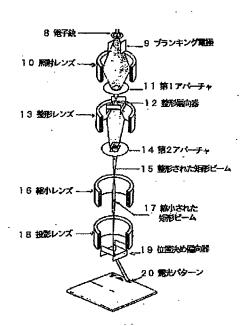


(6)

特開平6-151289

【図7】





[図8]

フロントページの続き

(51) Int. C1.5 H 0 1 J 37/141 識別記号 广内整理番号

Z

FΙ

技術表示箇所

37/15 H 0 1 L 41/09

—580—